19 BUNDESREPUBLIK

[®] Offenlegungsschrift

(5) Int. Cl. 4: G 02 B 6/42

DEUTSCHLAND

₀₀ DE 3543558 A1

H 04 B 9/00



DEUTSCHES PATENTAMT

(2) Aktenzeichen:(2) Anmeldetag:

P 35 43 558.5 10. 12. 85

43 Offenlegungstag: 11. 6.87

AUS CC 21

CENTRAL ELECT

Bold der berken

(7) Anmelder:

Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 6000 Frankfurt, DE

② Erfinder:

Hillerich, Bernd, Dipl.-Phys., 7900 Ulm, DE; Rode, Manfred, Dipl.-Ing., 7913 Senden, DE

(54) Opto-elektrische Koppelanordnung

Die Erfindung betrifft eine opto-elektrische Koppelanordnung, bei welcher das in einem Lichtwellenleiter ankommende Licht auf einen Fotodetektor gekoppelt wird, der zweckmäßigerweise an einen unmittelbar nachgeschalteten Verstärker angeschlossen ist. Lichtwellenleiter und Fotodetektor sind über ein optisches Umlenkbauelement gekoppelt und an einem Trägerelement, z. B. einem Si-Substrat, befestigt.

DE 3543558 A1

Patentansprüche

1. Opto-elektrische Koppelanordnung, bestehend aus einem Trägerelement (1).

- auf dessen einer Oberfläche (10) mindestens ein Fotodetektor (5) vorhanden ist, dessen lichtempfindliche Fläche (11) der Oberfläche (10) zugewandt ist und im wesentlichen parallel zu dieser liegt,

- auf dessen Oberfläche (10) mindestens ein elektrisches Bauelement (6) vorhanden ist, das mit dem Fotodetektor (5) elektrisch verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß unterhalb der Oberfläche (10) in dem Trägerele- 15 ment (1) mindestens ein Lichtwellenleiter (3) vorhanden ist, dessen optische Achse im wesentlichen parallel zu der Oberfläche (10) verläuft und derart auf den Durchbruch (9) gerichtet ist, daß aus dem Lichtwellenleiter (3) aus- 20 tretendes Licht über ein optisches Umlenkbauelement (4) auf die lichtempfindliche Fläche (11) fällt.

2. Opto-elektrische Koppelanordnung nach An- 25 spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in dem Trägerelement (1) eine grabenförmige Vertiefung (2) mit einem Ouerschnitt vorhanden ist, der eine selbstjustierende Montage des Lichtwellenleiters (3) ermöglicht.

3. Opto-elektrische Koppelanordnung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Umlenkbauelement (4) als spiegeinde oder totalreflektierende Fläche ausgebildet ist.

4. Opto-elektrische Koppelanordnung nach einem 35 der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Umlenkbauelement (4) aus einem Lichtwellenleiter mit einer zu dessen Längsachse geneigt angeschliffenen Fläche besteht.

5. Opto-elektrische Koppelanordnung nach einem 40 der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerelement (1) als Halbleiter ausgebildet ist, auf dessen Oberfläche mindestens ein elektrisches Bauelement (6) als integriertes oder hybrides Bauelement angebracht ist.

6. Opto-elektrische Koppelanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerelement (1) als Halbleiter ausgebildet ist, in welches die grabenförmige Verätzt sind (Fig. 3).

7. Opto-elektrische Koppelanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Fotodetektor (5) und Linse (7) angebracht ist (Fig. 6).

8. Opto-elektrische Koppelanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerelement (1) als Halbleiter tor (5) in das Trägerelement (1) integriert ist.

9. Opto-elektrische Koppelanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest der Durchbruch (9) mit ein lichtleitender Kanal entsteht, an welchen der Lichtwellenleiter (3) ankoppelbar ist.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine opto-elektrische Koppelanordnung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs

Eine derartige Koppelanordnung ist bekannt aus der DE-OS 31 42 918. Die dort beschriebene Anordnung ist darauf ausgelegt, daß sehr niedrige Streukapazitäten vorhanden sind, so daß die Kapazität der Anordnung 10 lediglich durch die Kapazität des Fotodetektors bestimmt ist. Außerdem sollen möglichst geringe Koppelverluste erreicht werden. Bei dieser Anordnung ist in einem Trägerelement, z.B. einem Keramikkörper, ein Schlitz vorhanden, in dem ein Lichtwellenleiter befestigt ist, z.B. durch Kleben oder Löten. An der Stirnfläche des Schlitzes ist der Fotodetektor justierbar befestigt, z.B. durch Kleben. Dabei ist es wichtig, daß zwischen der ebenen Lichtaustrittsfläche des Lichtwellenleiters und der Lichteintrittsfläche des Fotodetektors, z.B. einer PIN-Diode ein möglichst geringer Abstand, z.B. 20 Mikrometer, besteht, so daß Koppelverluste vermieden werden. Eine derartige Koppelanordnung erfordert einen sorgfältigen und daher kostenungunstigen Montagevorgang. Vor allem ist ungünstig, daß der Photodetektor nicht in der gleichen Ebene liegt wie der Lichtwellenleiter und weitere, z.B. integrierte, elektrische Bauelemente.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Anordnung anzugeben, die einen kostengünstigen und zuverlässigen Zusammenbau ermöglicht, die insbesondere zwischen dem Fotodetektor und einern weiteren elektrischen Bauelement, z.B. einem Vorverstärker, möglichst kurze elektrische Verbindungsleitungen besitzt und die einen platzsparenden, planaren sowie mechanisch zuverlässigen Aufbau ermöglicht.

Diese Aufgabe wird gelöst durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale. Zweckmäßige Ausgestaltungen und/oder Weiterbildungen sind den Unteransprüchen entnehmbar.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert unter Bezugnahme auf eine schematische Zeichnung. Es zeigen

Fig. 1 und 2 schematisch dargestellte Schnitte durch eine erstes Ausführungsbeispiel

Fig. 3 bis 5 schematische Darstellungen eines zweiten Ausführungsbeispiels

Fig. 6 bis 6e Ausführungsbeispiele für eine verlustarme Ankopplung des Lichtwellenleiters.

Fig. 1 zeigt eine Koppelanordnung, bei welcher die tiefung (2) sowie das Umlenkbauelement (4) einge- 50 elektrischen Bauelemente, z.B. Fotodetektor sowie Verstärker, als sogenannte hybride Bauelemente ausgebildet sind. Das Trägerelement 1, z.B. eine ungefähr 1 mm dicke Platte aus Glas oder Keramik, besitzt auf einer Oberfläche 10 eine Schaltungsanordnung aus elektridem Lichtwellenleiter (3) mindestens eine optische 55 schen Bauelementen 6, z.B. Leiterbahnen sowie Transistoren und/oder integrierte Verstärker, die als hybride Bauelemente ausgebildet sind. mit dem Bezugszeichen 6' ist ein Kontaktring bezeichnet, auf welchem der Fotodetektor 5, z.B. eine PIN-Diode, elektrisch leitend befeausgebildet ist und daß zumindest der Fotodetek- 60 stigt ist, z.B. durch Kleben. Ein zweiter Kontakt erfolgt durch einen Bonddraht. Die lichtempfindliche Fläche 11 des Fotodetektors 5 ist der Oberfläche 10 zugewandt. Unterhalb der lichtempfindlichen Fläche 11 befindet sich ein durch das Trägerelement 11 hindurchgehender einem lichtleitenden Material derart gefüllt ist, daß 65 Durchbruch 9, z.B. eine Bohrung mit einem Durchmesser von ungefähr 200 um. Dieser trifft auf eine grabenförmige Vertiefung 2, z.B. eine V-Nut mit einem Flankenwinkel von ungefähr 60° und einer Tiefe von unge-

4

fähr 150 µm. In dieser Vertiefung 2 ist einerseits ein Lichtwellenleiter 3 mit einem beispielhaften Durchmesser von ungefähr 120 µm befestigt, z.B. durch Kleben. In dem Lichtwellenleiter 3 ankommendes Licht wird über eine Linse 7, z.B. eine Stablinse, und ein Umlenkbauelement 4, z.B. eine Glasfaser mit einer geneigt angeschliffenen verspiegelten Fläche, auf die lichtempfindliche Fläche 11 geleitet. Zum Schutz der Anordnung ist es möglich, die Vertiefung 2 in dem metallischen Träger 8 anzubringen und den Lichtwellenleiter 3 sowie das Umlenkbauelement 4 darin zu justieren. Anschließend wird diese Anordnung mit einem vorgefertigten Trägerelement 1 und den darauf befindlichen und justierten Bauelementen zusammengefügt in der dargestellten Weise.

Fig. 2 zeigt einen Schnitt senkrecht zu demjenigen 15 der Fig. 1. Es ist dieselbe Anordnung dargestellt. Diese Anordnung ermöglicht außerordentlich niedrige Streukapazitäten, z.B. 10 fF, und ist daher für Lichtwellenleitersysteme hoher Übertragungsraten geeignet.

Fig. 3 zeigt eine Aufsicht auf ein zweites Ausfüh- 20 rungsbeispiel. Das Trägerelement 1 besteht dabei aus einkristallinem Halbleitermaterial, z.B. Silizium (Si) oder Gallium-Arsenid (GaAs), und besitzt eine Dicke von ungefähr 0,5 mm. In die Oberfläche 10 wird mit Hilfe eines selektiven Ätzverfahrens eine v-förmige Vertiefung 2 25 geätzt, die mit einer abgeschrägten Fläche 4 abgeschlossen ist. Die Vertiefung 2 besitzt bei dem Halbleitermaterial Silizium einen Flankenwinkel von 70° (Fig. 4) eine beispielhafte Breite von ungefähr 250 µm, eine Tiefe von ungefähr 150 µm und eine beispielhafte Länge von un- 30 gefähr 5 mm. Die Herstellung derartiger Vertiefungen in Halbleiterkristallen ist bekannt, z.B. aus der Druckschrift von D.B. Lee, Anisotropic Etching of Silicon, Applied Physics, 40, Seiten 4569 folgende (1969). In die Vertiefung 2 wird der Lichtwellenleiter 3 gelegt und 35 befestigt, z.B. durch Kleben. Die Fläche 4 ist zur Erhöhung der Reflektivität verspiegelt, z.B. mit einer ungefähr 0,1 µm dicken Aluminiumschicht, und dient als Umlenkbauelement. Auf der Oberseite 19 des Trägerelements 1 ist der Fotodetektor 5 derart befestigt und kon- 40 taktiert, daß aus dem Lichtwellenleiter 3 austretendes und durch das Umlenkbauelement 4 umgelenktes Licht im wesentlichen verlustfrei auf die lichtempfindliche Fläche des Fotodetektors 5 fällt. Die Oberfläche des Trägerelementes 1 enthält in monolithisches und/oder 45 hybrider Form weitere elektrische Bauelemente 6, z.B. Vorverstärker und/oder Auswerteschaltung für das von dem Fotodetektor 5 erzeugte elektrische Ausgangssignal. Die Fig. 4 und 5 zeigen einen Quer- bzw. Längsschnitt durch das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3.

Wenn das aus dem Lichtwellenleiter 3 austretende Licht eine große Winkeldivergenz besitzt, läßt sich eine verlustarme Kopplung des aus dem Lichtwellenleiter austretenden Lichts auf den Fotodetektor 5 durch eine dazwischen angebrachte Linse 7 (Fig. 1) erreichen. In 55 Fig. 6 sind Ausführungsbeispiele dargestellt, die eine vorteilhafterweise anzuwendende Kollimierung des Lichts ermöglichen sowie die entstehenden Strahlengänge.

Fig. 6a zeigt einen Lichtwellenleiter mit einer im wesentlichen planen Endfläche und einer daran angesetzten Stablinse. Hierbei kann anstelle der dargestellten sphärischen Linse z.B. eine sogenannte Gradientenstablinse verwendet werden.

Fig. 6b zeigt einen Lichtwellenleiter mit einer im wesentlichen planen Endfläche und einer dahinter angeordneten Kugellinse, die vorteilhafterweise entspiegelt ist für das zu kollimierende Licht. Fig. 6c zeigt einen Lichtwellenleiter, dessen Ende rundgeschmolzen ist, so daß eine abbildende Linse ensteht.

Fig. 6d zeigt einen Lichtwellenleiter, auf dessen im wesentlichen planer Endfläche eine Plankonvex-Linse aufgebracht ist, die z.B. aus einem durch UV-Licht härtbaren Kunststoff besteht.

Fig. 6e zeigt einen Lichtwellenleiter mit einem im wesentlichen planem Ende und einer dahinter angeordneten Halbkugel, deren plane Fläche gleichzeitig als Umlenkbauelement ausgebildet ist.

Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern sinngemäß auf weitere anwendbar. Beispielsweise ist es möglich, als Umlenkbauelement ein an den Lichtwellenleiter angesetztes Umlenkprisma zu verwenden. Weiterhin ist es möglich, den Fotodetektor als in das Halbleiter-Trägerelement integriertes Bauelement auszubilden und die v-förmige Vertiefung zumindest teilweise mit einem lichtleitenden Material, z.B. transparentem Kunststoff, auszufüllen. Es entsteht dann ein integrierter Lichtwellenleiter, welcher das Umlenkbauelement bildet und an welchen der ankommende Lichtwellenleiter 3 ankoppelbar ist.

BEST AVAILABLE COPY

Nummer: Int. Cl.4:

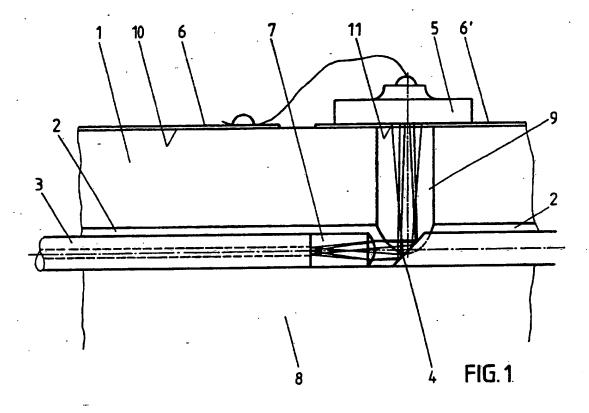
Anmeldetag:
Offenlegungstag:

35 43 558 G 02 B 6/42

10. Dezember 1985 -11. Juni 1987

3543558

1/3



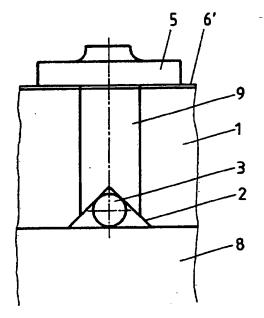


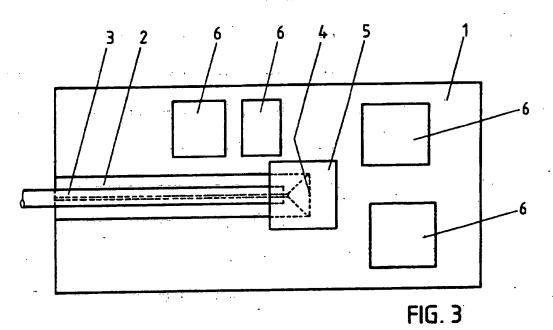
FIG. 2

708 824/402 UL 85/163

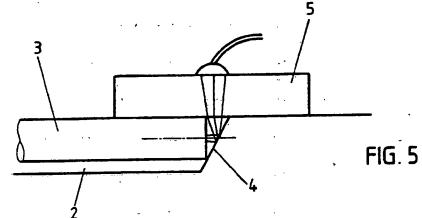
BEST AVAILABLE COPY

3543558



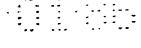


5 3 10 FIG. 4



ORIGINAL INSPECTED
UL 85/163

BEST AVAILABLE COPY



3543558



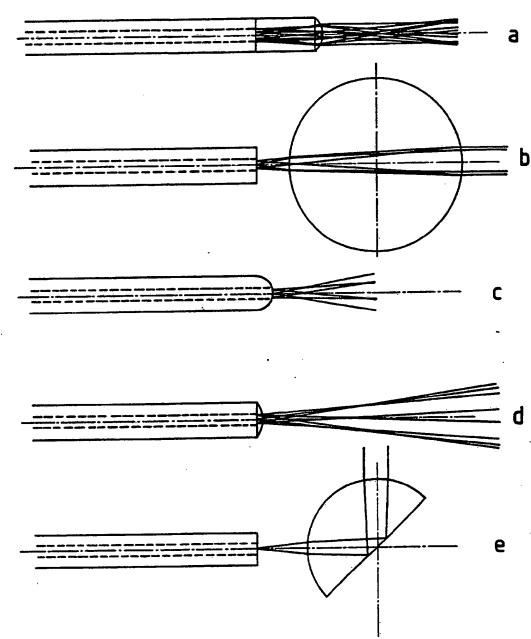


FIG. 6

ORIGINAL INSPECTED

UL 85/163